

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2020-9871

(P2020-9871A)

(43) 公開日 令和2年1月16日 (2020.1.16)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
H O 1 L 21/301 (2006.01)	H O 1 L 21/78 M	3 C O 3 4
H O 1 L 21/67 (2006.01)	H O 1 L 21/78 F	3 C 1 5 8
B 2 4 B 41/06 (2012.01)	H O 1 L 21/78 W	5 F O 6 3
B 2 4 B 27/06 (2006.01)	H O 1 L 21/78 Y	5 F 1 3 1
	H O 1 L 21/68 E	
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 14 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2018-128893 (P2018-128893)	(71) 出願人	000134051
(22) 出願日	平成30年7月6日 (2018.7.6)		株式会社ディスコ
			東京都大田区大森北二丁目13番11号
		(74) 代理人	100075384
			弁理士 松本 昂
		(74) 代理人	100172281
			弁理士 岡本 知広
		(74) 代理人	100206553
			弁理士 笠原 崇廣
		(72) 発明者	原田 成規
			東京都大田区大森北二丁目13番11号
			株式会社ディスコ内
		(72) 発明者	松澤 稔
			東京都大田区大森北二丁目13番11号
			株式会社ディスコ内
		最終頁に続く	

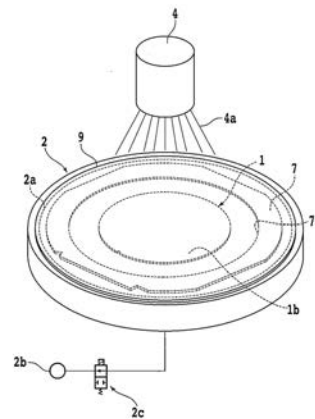
(54) 【発明の名称】 ウェーハの加工方法

(57) 【要約】

【課題】品質を低下させることなくデバイスチップを形成する。

【解決手段】複数のデバイスが、分割予定ラインによって区画された表面の各領域に形成されたウェーハを個々のデバイスチップに分割するウェーハの加工方法であって、ウェーハを収容する開口を有するフレームの該開口内にウェーハを位置付け、ウェーハの裏面とフレームの外周とにポリオレフィン系シートを配設するポリオレフィン系シート配設工程と、該ポリオレフィン系シートに熱風を当てて該ポリオレフィン系シートを加熱しウェーハと該フレームとを該ポリオレフィン系シートを介して一体化する一体化工程と、切削ブレードを回転可能に備えた切削装置を用いて該ウェーハを分割予定ラインに沿って切削して該ウェーハを個々のデバイスチップに分割する分割工程と、該ポリオレフィン系シートを加熱し、デバイスチップを突き上げ、該デバイスチップをピックアップするピックアップ工程と、を備える。

【選択図】 図4



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数のデバイスが、分割予定ラインによって区画された表面の各領域に形成されたウェーハを個々のデバイスチップに分割するウェーハの加工方法であって、

ウェーハを収容する開口を有するフレームの該開口内にウェーハを位置付け、該ウェーハの裏面と該フレームの外周とにポリオレフィン系シートを配設するポリオレフィン系シート配設工程と、

該ポリオレフィン系シートに熱風を当てて該ポリオレフィン系シートを加熱し該ウェーハと該フレームとを該ポリオレフィン系シートを介して一体化する一体化工程と、

切削ブレードを回転可能に備えた切削装置を用いて該ウェーハを分割予定ラインに沿って切削して該ウェーハを個々のデバイスチップに分割する分割工程と、

該ポリオレフィン系シートの各デバイスチップに対応する個々の領域において、該ポリオレフィン系シートを加熱し、該ポリオレフィン系シート側から該デバイスチップを突き上げ、該ポリオレフィン系シートから該デバイスチップをピックアップするピックアップ工程と、

を備えることを特徴とするウェーハの加工方法。

【請求項 2】

該一体化工程において、一体化を実施した後、該フレームの外周からはみ出したポリオレフィン系シートを除去することを特徴とする請求項 1 記載のウェーハの加工方法。

【請求項 3】

該ピックアップ工程では、該ポリオレフィン系シートを拡張して各デバイスチップ間の間隔を広げることを特徴とする請求項 1 記載のウェーハの加工方法。

【請求項 4】

該ポリオレフィン系シートは、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート、ポリスチレンシートのいずれかであることを特徴とする請求項 1 記載のウェーハの加工方法。

【請求項 5】

該一体化工程において、該ポリオレフィン系シートが該ポリエチレンシートである場合に加熱温度は $120^{\circ}\text{C} \sim 140^{\circ}\text{C}$ であり、該ポリオレフィン系シートが該ポリプロピレンシートである場合に加熱温度は $160^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$ であり、該ポリオレフィン系シートが該ポリスチレンシートである場合に加熱温度は $220^{\circ}\text{C} \sim 240^{\circ}\text{C}$ であることを特徴とする請求項 4 記載のウェーハの加工方法。

【請求項 6】

該ウェーハは、Si、GaN、GaAs、ガラスのいずれかで構成されることを特徴とする請求項 1 記載のウェーハの加工方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、複数のデバイスが分割予定ラインによって区画された表面の各領域に形成されたウェーハを個々のデバイスに分割するウェーハの加工方法に関する。

【背景技術】

【0002】

携帯電話やパソコン等の電子機器に使用されるデバイスチップの製造工程では、まず、半導体等の材料からなるウェーハの表面に複数の交差する分割予定ライン（ストリート）を設定する。そして、該分割予定ラインで区画される各領域に IC（Integrated Circuit）、LSI（Large-scale Integrated circuit）等のデバイスを形成する。

【0003】

その後、開口を有する環状のフレームに該開口を塞ぐように貼られたダイシングテープと呼ばれる粘着テープを該ウェーハの裏面に貼着し、ウェーハと、粘着テープと、環状のフレームと、が一体となったフレームユニットを形成する。そして、フレームユニットに含まれるウェーハを該分割予定ラインに沿って加工して分割すると、個々のデバイスチッ

10

20

30

40

50

ブが形成される。

【0004】

ウェーハの分割には、例えば、切削装置が使用される。切削装置は、粘着テープを介してウェーハを保持するチャックテーブル、ウェーハを切削する切削ユニット等を備える。切削ユニットは、円環状の砥石部を備える切削ブレードと、該切削ブレードの中央の貫通孔に突き通され切削ブレードを回転させるスピンドルと、を備える。

【0005】

ウェーハを切削する際には、チャックテーブルの上にフレームユニットを載せ、粘着テープを介してチャックテーブルにウェーハを保持させ、スピンドルを回転させることで切削ブレードを回転させ、切削ユニットを所定の高さ位置に下降させる。そして、チャック
10
テーブルと、切削ユニットと、をチャックテーブルの上面に平行な方向に沿って相対移動させ分割予定ラインに沿って切削ブレードにウェーハを切削させる。すると、ウェーハが分割される。

【0006】

その後、切削装置からフレームユニットを搬出し、粘着テープに紫外線を照射する等の処理を施して粘着テープの粘着力を低下させ、デバイスチップをピックアップする。デバイスチップの生産効率が高い加工装置として、ウェーハの分割と、粘着テープへの紫外線の照射と、を一つの装置で連続して実施できる切削装置が知られている（特許文献1参照）。粘着テープ上からピックアップされたデバイスチップは、所定の配線基板等実装さ
20
れる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】特許第3076179号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

粘着テープは、基材層と、該基材層上に配設された糊層と、を含む。切削装置では、ウェーハを確実に分割するために、切削ブレードの下端がウェーハの下面よりも低い位置に達するように切削ユニットが所定の高さに位置付けられる。そのため、ウェーハを切削する切削ブレードは、粘着テープの糊層をも切削する。したがって、ウェーハの切削時には、ウェーハに由来する切削屑とともに糊層に由来する切削屑が発生する。

【0009】

ウェーハの切削時にはウェーハや切削ブレードに切削液が供給されるが、切削により発生した該切削屑が該切削液に取り込まれてウェーハの表面に拡散される。ここで、糊層に由来する切削屑はデバイスの表面に再付着しやすい上、その後のウェーハの洗浄工程等で除去するのも容易ではない。そのため、糊層に由来した切削屑が付着すると、デバイスチップの品質の低下が問題となる。

【0010】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、切削屑がデバイスの表面に付着せず、デバイスチップの品質の低下が抑制されたウェーハの加工方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明の一態様によれば、複数のデバイスが、分割予定ラインによって区画された表面の各領域に形成されたウェーハを個々のデバイスチップに分割するウェーハの加工方法であって、ウェーハを収容する開口を有するフレームの該開口内にウェーハを位置付け、該ウェーハの裏面と該フレームの外周とにポリオレフィン系シートを配設するポリオレフィン系シート配設工程と、該ポリオレフィン系シートに熱風を当てて該ポリオレフィン系シートを加熱し該ウェーハと該フレームとを該ポリオレフィン系シートを介して一体化する
50

一体化工程と、切削ブレードを回転可能に備えた切削装置を用いて該ウェーハを分割予定ラインに沿って切削して該ウェーハを個々のデバイスチップに分割する分割工程と、該ポリオレフィン系シートの各デバイスチップに対応する個々の領域において、該ポリオレフィン系シートを加熱し、該ポリオレフィン系シート側から該デバイスチップを突き上げ、該ポリオレフィン系シートから該デバイスチップをピックアップするピックアップ工程と、を備えることを特徴とするウェーハの加工方法が提供される。

【0012】

また、好ましくは、該一体化工程において、一体化を実施した後、該フレームの外周からはみ出したポリオレフィン系シートを除去する。

【0013】

また、好ましくは、該ピックアップ工程では、該ポリオレフィン系シートを拡張して各デバイスチップ間の間隔を広げる。

【0014】

また、好ましくは、該ポリオレフィン系シートは、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート、ポリスチレンシートのいずれかである。

【0015】

さらに、好ましくは、該一体化工程において、該ポリオレフィン系シートが該ポリエチレンシートである場合に加熱温度は120℃～140℃であり、該ポリオレフィン系シートが該ポリプロピレンシートである場合に加熱温度は160℃～180℃であり、該ポリオレフィン系シートが該ポリスチレンシートである場合に加熱温度は220℃～240℃である。

【0016】

また、好ましくは、該ウェーハは、Si、GaN、GaAs、ガラスのいずれかで構成される。

【発明の効果】

【0017】

本発明の一態様に係るウェーハの加工方法では、フレームユニットを形成する際に、糊層を有する粘着テープを使用せず、糊層を備えないポリオレフィン系シートを用いてフレームと、ウェーハと、を一体化する。ポリオレフィン系シートを介してフレームと、ウェーハと、を一体化させる一体化工程は、該ポリオレフィン系シートに熱風を当てて実現される。

【0018】

一体化工程を実施した後は、切削ブレードによりウェーハを切削してウェーハを個々のデバイスチップに分割する。その後、ポリオレフィン系シートの各デバイスチップに対応する個々の領域において、該ポリオレフィン系シートを加熱し、該ポリオレフィン系シート側から該デバイスチップを突き上げ、ポリオレフィン系シートからデバイスチップをピックアップする。ピックアップされたデバイスチップは、それぞれ、所定の実装対象に実装される。なお、ピックアップの際にポリオレフィン系シートを加熱すると、ポリオレフィン系シートの剥離が容易となりデバイスチップにかかる負荷を軽減できる。

【0019】

ウェーハを切削する際、ウェーハの下側のポリオレフィン系シートにも切削ブレードが切り込むため、ポリオレフィン系シートに由来する切削屑が発生する。しかし、ポリオレフィン系シートは糊層を備えないため、該切削屑が切削水に取り込まれてウェーハの表面上に拡散されても該切削屑はウェーハに付着せず、その後の洗浄工程等を経てより確実に除去される。

【0020】

すなわち、本発明の一態様によると、熱圧着により糊層を備えないポリオレフィン系シートを用いたフレームユニットの形成が可能となり、ウェーハの切削時に粘着力の高い切削屑が発生せず、該切削屑によるデバイスチップの品質低下が抑制される。

【0021】

したがって、本発明の一態様によると、切削屑がデバイスの表面に付着せず、デバイスチップの品質の低下が抑制されたウェーハの加工方法が提供される。

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】ウェーハを模式的に示す斜視図である。

【図2】チャックテーブルの保持面上にウェーハ及びフレームを位置付ける様子を模式的に示す斜視図である。

【図3】ポリオレフィン系シート配設工程を模式的に示す斜視図である。

【図4】一体化工程の一例を模式的に示す斜視図である。

【図5】図5(A)は、ポリオレフィン系シートを切断する様子を模式的に示す斜視図であり、図5(B)は、形成されたフレームユニットを模式的に示す斜視図である。

【図6】分割工程を模式的に示す斜視図である。

【図7】ピックアップ装置へのフレームユニットの搬入を模式的に示す斜視図である。

【図8】図8(A)は、フレーム支持台の上に固定されたフレームユニットを模式的に示す断面図であり、図8(B)は、ピックアップ工程を模式的に示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0023】

添付図面を参照して、本発明の一態様に係る実施形態について説明する。まず、本実施形態に係る加工方法で加工されるウェーハについて説明する。図1は、ウェーハ1を模式的に示す斜視図である。ウェーハ1は、例えば、Si（シリコン）、SiC（シリコンカーバイド）、GaN（窒化ガリウム）、GaAs（ヒ化ガリウム）、若しくは、その他の半導体等の材料、または、サファイア、ガラス、石英等の材料からなる略円板状の基板等である。

【0024】

ウェーハ1の表面1aは格子状に配列された複数の分割予定ライン3で区画される。また、ウェーハ1の表面1aの分割予定ライン3で区画された各領域にはIC（Integrated Circuit）やLED（Light Emitting Diode）等のデバイス5が形成される。本実施形態に係るウェーハ1の加工方法では、ウェーハ1を分割予定ライン3に沿って切削して分割することで、個々のデバイスチップを形成する。

【0025】

ウェーハ1は、切削装置で切削される。ウェーハ1を該切削装置に搬入する前に、ウェーハ1と、ポリオレフィン系シートと、フレームと、が一体化され、フレームユニットが形成される。ウェーハ1は、フレームユニットの状態で切削装置に搬入され、切削される。形成された個々のデバイスチップはポリオレフィン系シートに支持される。その後、ポリオレフィン系シートを拡張することでデバイスチップ間の間隔を広げ、ピックアップ装置によりデバイスチップをピックアップする。

【0026】

環状のフレーム7（図2等参照）は、例えば、金属等の材料で形成され、ウェーハ1の径よりも大きい径の開口7aを備える。フレームユニットを形成する際は、ウェーハ1は、フレーム7の開口7a内に位置付けられ、開口7aに収容される。

【0027】

ポリオレフィン系シート9（図3等参照）は、柔軟性を有する樹脂系シートであり、表裏面が平坦である。そして、フレーム7の外径よりも大きい径を有し、糊層を備えない。ポリオレフィン系シート9は、アルケンをモノマーとして合成されるポリマーのシートであり、例えば、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート、または、ポリスチレンシート等の可視光に対して透明または半透明なシートである。ただし、ポリオレフィン系シート9はこれに限定されず、不透明でもよい。

【0028】

ポリオレフィン系シート9は、粘着性を備えないため室温ではウェーハ1及びフレーム7に貼着できない。しかしながら、ポリオレフィン系シート9は熱可塑性を有するため、

所定の圧力を印加しながらウェーハ1及びフレーム7と接合させた状態で融点近傍の温度まで加熱すると、部分的に溶融してウェーハ1及びフレーム7に接着できる。そこで、本実施形態に係るウェーハ1の加工方法では以上のような加熱により、ウェーハ1と、フレーム7と、ポリオレフィン系シート9と、を一体化してフレームユニットを形成する。

【0029】

次に、本実施形態に係るウェーハ1の加工方法の各工程について説明する。まず、ウェーハ1と、ポリオレフィン系シート9と、フレーム7と、を一体化させる準備のために、ポリオレフィン系シート配設工程を実施する。図2は、チャックテーブル2の保持面2a上にウェーハ1及びフレーム7を位置付ける様子を模式的に示す斜視図である。図2に示す通り、ポリオレフィン系シート配設工程は、上部に保持面2aを備えるチャックテーブル2上で実施される。

10

【0030】

チャックテーブル2は、上部中央にフレーム7の外径よりも大きな径の多孔質部材を備える。該多孔質部材の上面は、チャックテーブル2の保持面2aとなる。チャックテーブル2は、図3に示す如く一端が該多孔質部材に通じた排気路を内部に有し、該排気路の他端側には吸引源2bが配設される。排気路には、連通状態と、切断状態と、を切り替える切り替え部2cが配設され、切り替え部2cが連通状態であると保持面2aに置かれた被保持物に吸引源2bにより生じた負圧が作用し、被保持物がチャックテーブル2に吸引保持される。

20

【0031】

ポリオレフィン系シート配設工程では、まず、図2に示す通り、チャックテーブル2の保持面2a上にウェーハ1と、フレーム7と、を載せる。この際、ウェーハ1の表面1a側を下方に向け、フレーム7の開口7a内にウェーハ1を位置付ける。次に、ウェーハ1の裏面1bと、フレーム7の外周と、にポリオレフィン系シート9を配設する。図3は、ポリオレフィン系シート配設工程を模式的に示す斜視図である。図3に示す通り、ウェーハ1と、フレーム7と、を覆うように両者の上にポリオレフィン系シート9を配設する。

【0032】

なお、ポリオレフィン系シート配設工程では、チャックテーブル2の保持面2aよりも大きな径のポリオレフィン系シート9が使用される。後に実施される一体化工程でチャックテーブル2による負圧をポリオレフィン系シート9に作用させる際に、保持面2aの全体がポリオレフィン系シート9により覆われていなければ、負圧が隙間から漏れてしまい、ポリオレフィン系シート9に適切に圧力を印加できないためである。

30

【0033】

本実施形態に係るウェーハ1の加工方法では、次に、ポリオレフィン系シート9に熱風を当ててポリオレフィン系シート9を加熱し、ウェーハ1と該フレーム7とを該ポリオレフィン系シート9を介して一体化する一体化工程を実施する。図4は、一体化工程の一例を模式的に示す斜視図である。図4では、可視光に対して透明または半透明であるポリオレフィン系シート9を通して視認できるものを破線で示す。

【0034】

一体化工程では、まず、チャックテーブル2の切り替え部2cを作動させて連通状態とし吸引源2bをチャックテーブル2の上部の多孔質部材に接続し、吸引源2bによる負圧をポリオレフィン系シート9に作用させる。すると、大気圧によりポリオレフィン系シート9がウェーハ1及びフレーム7に対して密着する。

40

【0035】

次に、吸引源2bによりポリオレフィン系シート9を吸引しながらポリオレフィン系シート9を加熱する。ポリオレフィン系シート9の加熱は、例えば、図4に示す通り、チャックテーブル2の上方に配設されるヒートガン4により実施される。

【0036】

ヒートガン4は、電熱線等の加熱手段と、ファン等の送風機構と、を内部に備え、空気を加熱し噴射できる。負圧をポリオレフィン系シート9に作用させながらヒートガン4に

50

よりポリオレフィン系シート 9 に上面から熱風 4 a を供給し、ポリオレフィン系シート 9 を所定の温度に加熱すると、ポリオレフィン系シート 9 がウェーハ 1 及びフレーム 7 に熱圧着される。

【0037】

ポリオレフィン系シート 9 を熱圧着した後は、切り替え部 2 c を作動させてチャックテーブル 2 の多孔質部材を吸引源 2 b から切り離し、チャックテーブル 2 による吸着を解除する。

【0038】

次に、フレーム 7 の外周からはみ出したポリオレフィン系シート 9 を切断して除去する。図 5 (A) は、ポリオレフィン系シート 9 を切断する様子を模式的に示す斜視図である。切断には、図 5 (A) に示す通り、円環状のカッター 6 が使用される。該カッター 6 は、貫通孔を備え、該貫通孔に突き通された回転軸の回りに回転可能である。

10

【0039】

まず、円環状のカッター 6 をフレーム 7 の上方に位置付ける。このとき、カッター 6 の回転軸をチャックテーブル 2 の径方向に合わせる。次に、カッター 6 を下降させてフレーム 7 と、カッター 6 と、でポリオレフィン系シート 9 を挟み込み、ポリオレフィン系シート 9 を切断する。すると、ポリオレフィン系シート 9 に切断痕 9 a が形成される。

【0040】

さらに、カッター 6 をフレーム 7 に沿ってフレーム 7 の開口 7 a の周りを一周させ、切断痕 9 a によりポリオレフィン系シート 9 の所定の領域を囲む。そして、ポリオレフィン系シート 9 の該領域を残すように切断痕 9 a の外周側の領域のポリオレフィン系シート 9 を除去する。すると、フレーム 7 の外周からはみ出した領域を含めポリオレフィン系シート 9 の不要な部分を除去できる。

20

【0041】

なお、ポリオレフィン系シートの切断には超音波カッターを使用してもよく、上述の円環状のカッター 6 を超音波帯の周波数で振動させる振動源を該カッター 6 に接続してもよい。また、ポリオレフィン系シート 9 を切断する際は、切断を容易にするために該ポリオレフィン系シート 9 を冷却して硬化させてもよい。以上により、ウェーハ 1 とフレーム 7 とがポリオレフィン系シート 9 を介して一体化されたフレームユニット 11 が形成される。図 5 (B) は、形成されたフレームユニット 11 を模式的に示す斜視図である。

30

【0042】

なお、一体化工程を実施する際にポリオレフィン系シート 9 は、好ましくは、その融点以下の温度に加熱される。加熱温度が融点を超えると、ポリオレフィン系シート 9 が溶解してシートの形状を維持できなくなる場合があるためである。また、ポリオレフィン系シート 9 は、好ましくは、その軟化点以上の温度に加熱される。加熱温度が軟化点に達していなければ一体化工程を適切に実施できないためである。すなわち、ポリオレフィン系シート 9 は、その軟化点以上でかつその融点以下の温度に加熱されるのが好ましい。

【0043】

さらに、一部のポリオレフィン系シート 9 は、明確な軟化点を有しない場合もある。そこで、一体化工程を実施する際にポリオレフィン系シート 9 は、好ましくは、その融点よりも 20℃低い温度以上でかつその融点以下の温度に加熱される。

40

【0044】

また、例えば、ポリオレフィン系シート 9 がポリエチレンシートである場合、加熱温度は 120℃～140℃とされる。また、該ポリオレフィン系シート 9 がポリプロピレンシートである場合、加熱温度は 160℃～180℃とされる。さらに、ポリオレフィン系シート 9 がポリスチレンシートである場合、加熱温度は 220℃～240℃とされる。

【0045】

ここで、加熱温度とは、一体化工程を実施する際のポリオレフィン系シート 9 の温度をいう。例えば、ヒートガン 4 等の熱源では出力温度を設定できる機種が実用に供されているが、該熱源を使用してポリオレフィン系シート 9 を加熱しても、ポリオレフィン系シ

50

ト 9 の温度が設定された該出力温度にまで達しない場合もある。そこで、ポリオレフィン系シート 9 を所定の温度に加熱するために、熱源の出力温度をポリオレフィン系シート 9 の融点よりも高く設定してもよい。

【0046】

次に、本実施形態に係るウェーハ 1 の加工方法では、フレームユニット 11 の状態となったウェーハ 1 を切削ブレードで切削して分割する分割工程を実施する。分割工程は、例えば、図 6 に示す切削装置で実施される。図 6 は、分割工程を模式的に示す斜視図である。

【0047】

切削装置 8 は、被加工物を切削する切削ユニット 10 と、被加工物を保持するチャックテーブル（不図示）と、を備える。切削ユニット 10 は、円環状の砥石部を備える切削ブレード 14 と、該切削ブレード 14 の中央の貫通孔に先端側が突き通され切削ブレード 14 を回転させるスピンドル（不図示）と、を備える。切削ブレード 14 は、例えば、中央に該貫通孔を備える環状基台と、該環状基台の外周部に配設された環状の砥石部と、を備える。

【0048】

該スピンドルの基端側は、スピンドルハウジング 12 の内部に収容されたスピンドルモータ（不図示）に接続されており、スピンドルモータを作動させると切削ブレード 14 を回転できる。

【0049】

切削ブレード 14 により被加工物を切削すると、切削ブレード 14 と、被加工物と、の摩擦により熱が発生する。また、被加工物が切削されると被加工物から切削屑が発生する。そこで、切削により生じた熱及び切削屑を除去するため、被加工物を切削する間、切削ブレード 14 及び被加工物に純水等の切削水が供給される。切削ユニット 10 は、例えば、切削ブレード 14 等に切削水を供給する切削水供給ノズル 16 を切削ブレード 14 の側方に備える。

【0050】

ウェーハ 1 を切削する際には、チャックテーブルの上にフレームユニット 11 を載せ、ポリオレフィン系シート 9 を介してチャックテーブルにウェーハ 1 を保持させる。そして、チャックテーブルを回転させウェーハ 1 の分割予定ライン 3 を切削装置 8 の加工送り方向に合わせる。また、分割予定ライン 3 の延長線の上方に切削ブレード 14 が配設されるように、チャックテーブル及び切削ユニット 10 の相対位置を調整する。

【0051】

次に、スピンドルを回転させることで切削ブレード 14 を回転させる。そして、切削ユニット 10 を所定の高さ位置に下降させ、チャックテーブルと、切削ユニット 10 と、をチャックテーブルの上面に平行な方向に沿って相対移動させる。すると、回転する切削ブレード 14 の砥石部がウェーハ 1 に接触しウェーハ 1 が切削され、分割予定ライン 3 に沿った切削痕 3a がウェーハ 1 及びポリオレフィン系シート 9 に形成される。

【0052】

一つの分割予定ライン 3 に沿って切削を実施した後、チャックテーブル及び切削ユニット 10 を加工送り方向とは垂直な割り出し送り方向に移動させ、他の分割予定ライン 3 に沿って同様にウェーハ 1 の切削を実施する。一つの方向に沿った全ての分割予定ライン 3 に沿って切削を実施した後、チャックテーブルを保持面に垂直な軸の回りに回転させ、同様に他の方向に沿った分割予定ライン 3 に沿ってウェーハ 1 を切削する。ウェーハ 1 のすべての分割予定ライン 3 に沿ってウェーハ 1 を切削すると、分割ステップが完了する。

【0053】

切削装置 8 は、切削ユニット 10 の近傍に洗浄ユニット（不図示）を備えてもよい。切削ユニット 10 により切削されたウェーハ 1 は、該洗浄ユニットに搬送され、該洗浄ユニットにより洗浄されてもよい。例えば、洗浄ユニットはフレームユニット 11 を保持する洗浄テーブルと、フレームユニット 11 の上方を往復移動できる洗浄水供給ノズルと、を

備える。

【0054】

洗浄テーブルを保持面に垂直な軸の回りに回転させ、洗浄水供給ノズルから純水等の洗浄液をウェーハ1に供給しながら、洗浄水供給ノズルを該保持面の中央の上方を通る経路で往復移動させると、ウェーハ1の表面1a側を洗浄できる。

【0055】

分割ステップを実施すると、ウェーハ1は個々のデバイスチップに分割される。形成されたデバイスチップは、ポリオレフィン系シート9に支持される。ウェーハ1を切削する際は、ウェーハ1を確実に分割するために、切削ブレード14の下端の高さ位置がウェーハ1の裏面1bよりも低い高さ位置となるように切削ユニット10が所定の高さに位置付けられる。そのため、ウェーハ1を切削すると、ポリオレフィン系シート9も切削され、ポリオレフィン系シート9に由来する切削屑が発生する。

10

【0056】

フレームユニット11にポリオレフィン系シート9ではなく粘着テープを使用する場合、粘着テープの糊層に由来する切削屑が発生する。この場合、切削水供給ノズル16から噴射される切削水に該切削屑が取り込まれ、ウェーハ1の表面1a上に拡散される。糊層に由来する切削屑はデバイス5の表面に再付着しやすい上、切削後に実施されるウェーハ1の洗浄工程等で除去するのも容易ではない。糊層に由来した切削屑が付着すると、形成されるデバイスチップの品質の低下が問題となる。

【0057】

これに対して、本実施形態に係るウェーハ1の加工方法では、フレームユニット11に糊層を備えた粘着テープではなく、糊層を備えないポリオレフィン系シート9を使用する。ポリオレフィン系シート9に由来する切削屑が発生し、切削水に取り込まれてウェーハの表面上に拡散されても、該切削屑はウェーハ1に付着せず、その後の洗浄工程等においてより確実に除去される。したがって、該切削屑によるデバイスチップの品質低下が抑制される。

20

【0058】

本実施形態に係るウェーハ1の加工方法では、次に、ポリオレフィン系シート9から個々の該デバイスチップをピックアップするピックアップ工程を実施する。ピックアップ工程では、図7下部に示すピックアップ装置18を使用する。図7は、ピックアップ装置18へのフレームユニット11の搬入を模式的に示す斜視図である。

30

【0059】

ピックアップ装置18は、ウェーハ1の径よりも大きい径を有する円筒状のドラム20と、フレーム支持台26を含むフレーム保持ユニット22と、を備える。フレーム保持ユニット22のフレーム支持台26は、該ドラム20の径よりも大きい径の開口を備え、該ドラム20の上端部と同様の高さに配設され、該ドラム20の上端部を外周側から囲む。

【0060】

フレーム支持台26の外周側には、クランプ24が配設される。フレーム支持台26の上にフレームユニット11を載せ、クランプ24によりフレームユニット11のフレーム7を把持させると、フレームユニット11がフレーム支持台26に固定される。

40

【0061】

フレーム支持台26は、鉛直方向に沿って伸長する複数のロッド28により支持され、各ロッド28の下端部には、該ロッド28を昇降させるエアシリンダ30が配設される。複数のエアシリンダ30は、円板状のベース32に支持される。各エアシリンダ30を作動させると、フレーム支持台26がドラム20に対して引き下げられる。

【0062】

ドラム20の内部には、ポリオレフィン系シート9に支持されたデバイスチップを下方から突き上げる突き上げ機構34が配設される。突き上げ機構34は、ペルチェ素子、電熱線等の熱源を内包する加熱部34aを上端に備える。また、ドラム20の上方には、デバイスチップを吸引保持できるコレット36（図8（B）参照）が配設される。突き上げ

50

機構 3 4 及びコレット 3 6 は、フレーム支持台 2 6 の上面に沿った水平方向に移動可能である。また、コレット 3 6 は、切り替え部 3 6 b (図 8 (B) 参照) を介して吸引源 3 6 a (図 8 (B) 参照) に接続される。

【0063】

ピックアップ工程では、まず、ピックアップ装置 1 8 のドラム 2 0 の上端の高さと、フレーム支持台 2 6 の上面の高さと、が一致するように、エアシリンダ 3 0 を作動させてフレーム支持台 2 6 の高さを調節する。次に、切削装置 8 から搬出されたフレームユニット 1 1 をピックアップ装置 1 8 のドラム 2 0 及びフレーム支持台 2 6 の上に載せる。

【0064】

その後、クランプ 2 4 によりフレーム支持台 2 6 の上にフレームユニット 1 1 のフレーム 7 を固定する。図 8 (A) は、フレーム支持台 2 6 の上に固定されたフレームユニット 1 1 を模式的に示す断面図である。ウェーハ 1 には、分割ステップにより切削痕 3 a が形成され分割されている。

【0065】

次に、エアシリンダ 3 0 を作動させてフレーム保持ユニット 2 2 のフレーム支持台 2 6 をドラム 2 0 に対して引き下げる。すると、図 8 (B) に示す通り、ポリオレフィン系シート 9 が外周方向に拡張される。図 8 (B) は、ピックアップ工程を模式的に示す断面図である。

【0066】

ポリオレフィン系シート 9 が外周方向に拡張されると、ポリオレフィン系シート 9 に支持された各デバイスチップ 1 c の間隔が広げられる。すると、デバイスチップ 1 c 同士が接触しにくくなり、個々のデバイスチップ 1 c のピックアップが容易となる。そして、ピックアップの対象となるデバイスチップ 1 c を決め、該デバイスチップ 1 c の下方に突き上げ機構 3 4 を移動させ、該デバイスチップ 1 c の上方にコレット 3 6 を移動させる。

【0067】

その後、加熱部 3 4 a を作動させて温度を上昇させ、加熱部 3 4 a をポリオレフィン系シート 9 の該デバイスチップ 1 c に対応する領域に接触させて該領域を加熱する。さらに、突き上げ機構 3 4 を作動させてポリオレフィン系シート 9 側から該デバイスチップ 1 c を突き上げる。そして、切り替え部 3 6 b を作動させてコレット 3 6 を吸引源 3 6 a に連通させる。すると、コレット 3 6 により該デバイスチップ 1 c が吸引保持され、デバイスチップ 1 c がポリオレフィン系シート 9 からピックアップされる。ピックアップされた個々のデバイスチップ 1 c は、その後、所定の配線基板等を実装されて使用される。

【0068】

なお、ポリオレフィン系シート 9 の該領域を加熱部 3 4 a により加熱する際、例えば、該領域をポリオレフィン系シート 9 の融点近傍の温度に加熱する。ポリオレフィン系シート 9 は融点近傍の温度である間は付着力が低下するため、ポリオレフィン系シート 9 からの剥離時にデバイスチップにかかる負荷が軽減される。

【0069】

以上に説明する通り、本実施形態に係るウェーハの加工方法によると、粘着テープを使用することなくウェーハ 1 を含むフレームユニット 1 1 を形成できる。そのため、ウェーハ 1 を切削しても粘着テープの糊層に由来する切削屑が発生せず、該切削屑がデバイスチップ 1 c に付着することもない。そのため、デバイスチップ 1 c の品質を低下させることがない。

【0070】

なお、本発明は上記実施形態の記載に限定されず、種々変更して実施可能である。例えば、上記実施形態では、ポリオレフィン系シート 9 が、例えば、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート、または、ポリスチレンシートである場合について説明したが、本発明の一態様はこれに限定されない。例えば、ポリオレフィン系シートは、他の材料が使用されてもよく、プロピレンとエチレンとのコポリマーや、オレフィン系エラストマー等でもよい。

【0071】

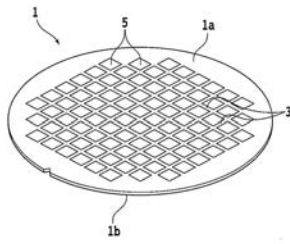
その他、上記実施形態に係る構造、方法等は、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施できる。

【符号の説明】

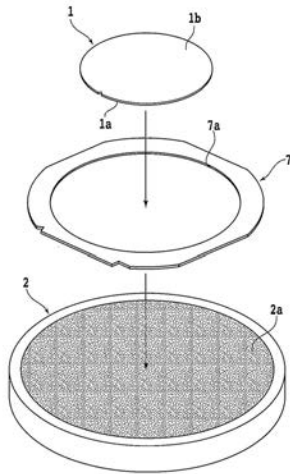
【0072】

1	ウェーハ	
1 a	表面	
1 b	裏面	
3	分割予定ライン	
3 a	切削痕	10
5	デバイス	
7	フレーム	
7 a	開口	
9	ポリオレフィン系シート	
9 a	切断痕	
1 1	フレームユニット	
2	チャックテーブル	
2 a	保持面	
2 b, 3 6 a	吸引源	
2 c, 3 6 b	切り替え部	20
4	ヒートガン	
4 a	熱風	
6	カッター	
8	切削装置	
1 0	切削ユニット	
1 2	スピンドルハウジング	
1 4	切削ブレード	
1 6	切削水供給ノズル	
1 8	ピックアップ装置	
2 0	ドラム	30
2 2	フレーム保持ユニット	
2 4	クランプ	
2 6	フレーム支持台	
2 8	ロッド	
3 0	エアシリンダ	
3 2	ベース	
3 4	突き上げ機構	
3 4 a	加熱部	
3 6	コレット	

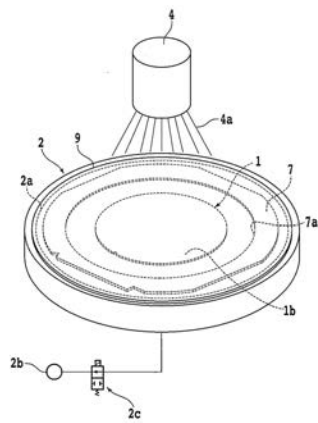
【図 1】



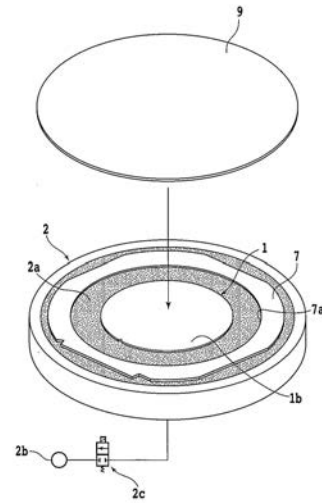
【図 2】



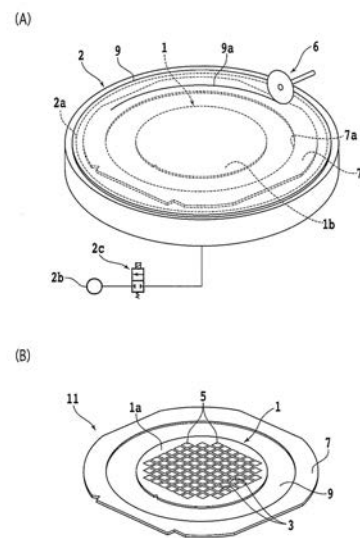
【図 4】



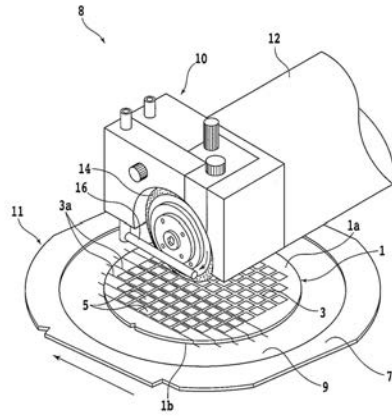
【図 3】



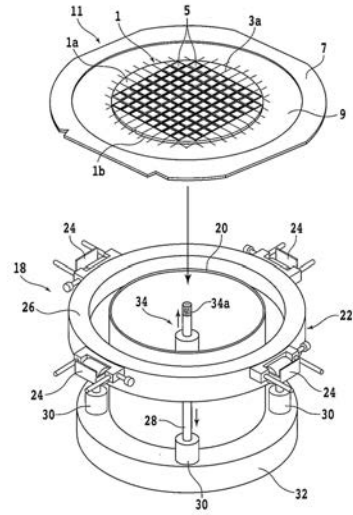
【図 5】



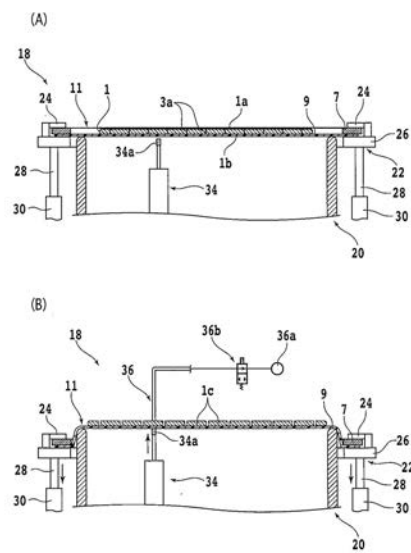
【図 6】



【図 7】



【図 8】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
	B 2 4 B 41/06	Z
	B 2 4 B 27/06	M

(72)発明者 木内 逸人
 東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内

(72)発明者 淀 良彰
 東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内

(72)発明者 荒川 太朗
 東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内

(72)発明者 上里 昌充
 東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内

(72)発明者 河村 慧美子
 東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内

(72)発明者 藤井 祐介
 東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内

(72)発明者 宮井 俊輝
 東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内

(72)発明者 大前 卷子
 東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内

Fターム(参考) 3C034 AA13 AA19 BB73 DD10 DD20
 3C158 AA03 AB04 AB09 AC05 CA01 CB01 DA06
 5F063 AA04 AA15 BA33 BA43 BA45 BA47 BA48 CA01 CA04 DD02
 DD69 DD75 DD87 DG25 DG28 DG32 EE07 EE09 EE34 FF01
 FF05 FF23 FF34 FF35
 5F131 AA02 AA04 AA22 BA52 BA53 CA12 EC32 EC44 EC53 EC63
 EC64 EC68 EC73 EC74 EC75